PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-044500

(43) Date of publication of application: 16.02.2001

(51)Int.CI.

H01L 33/00 H01L 21/363 H01L 21/365 H01L 37/02 H01L 41/24 H01S 5/327

(21)Application number: 11-211223

(71)Applicant: AGENCY OF IND SCIENCE & TECHNOL

ROHM CO LTD

(22)Date of filing:

26.07.1999

(72)Inventor: NIKI SAKAE

PAUL FONSU

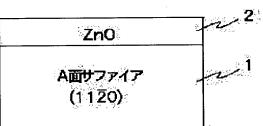
IWATA HIROYA

TANABE TETSUHIRO NAKAHARA TAKESHI

(54) ZnO COMPOUND SEMICONDUCTOR LIGHT-EMITTING DEVICE USING A-SURFACE SAPPHIRE SUBSTRATE, AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an element that obtains a ZnO-family compound semiconductor with superior crystallizability, and uses the ZnO-family compound semiconductor such as a semiconductor light-emitting device, where the characteristics of the element have been improved. SOLUTION: A ZnO-family compound semiconductor layer 2 is subjected to epitaxial growth on the main surface (A surface) of a sapphire substrate 1, using a surface orthogonally crossing the horizontal surface of the sapphire substrate 1, for example, the A surface (11-20) as the main surface. When a semiconductor light-emitting device is to be constituted lamination is successively made so that a light emission layer formation part for pinching an active layer with smaller band gap than a clad layer is composed of an n-type cladding layer consisting of, for example, the ZnO compound semiconductor layer and a p-type cladding layer.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-44500

(P2001-44500A)

(43)公開日 平成13年2月16日(2001.2.16)

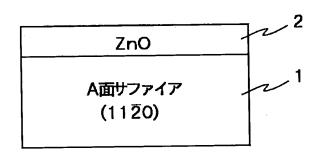
(51) Int.Cl.7		識別記号	F I デーマコート*(参考)	
H01L	33/00		H01L 33/00 D 5F041	
11012	21/363		21/363 5 F 0 4 5	
	21/365		21/365 5 F 0 7 3	
	37/02		37/02 5 F 1 0 3	
	41/24		H01S 5/327	
	41/24	審査請求		克く
(21)出顯番		特願平11-211223	(71) 出願人 000001144	
(DI) MARKET	•	14004) = 1	工業技術院長	
(22)出顧日		平成11年7月26日(1999.7.26)	東京都千代田区霞が関1丁目3番1号	
(DE) HIMA H			(74)上記1名の復代理人 100098464	
			弁理士 河村 洌	
			(71) 出願人 000116024	
			口一厶株式会社	
			京都府京都市右京区西院灣崎町21番地	
			(74)上記1名の代理人 100098464	
			弁理士 河村 洌 (外1名)	
			(72)発明者 仁木 栄	
			茨城県つくば市梅園1-1-4 通商産	美

(54) 【発明の名称】 A面サファイア基板を用いたZnO系化合物半導体発光素子およびその製法

(57)【要約】

【課題】 結晶性の優れたZnO系化合物半導体が得られ、素子の特性を向上させた半導体発光素子などのZnO系化合物半導体を用いる素子を提供する。

【解決手段】 サファイア基板1のC面と直交する面、たとえばA面(11-20)を主面とするサファイア基板1の前記主面(A面)上にZnO系化合物半導体層2がエピタキシャル成長されている。半導体発光素子を構成する場合には、たとえばZnO系化合物半導体層からなるn形クラッド層とp形クラッド層とで、クラッド層よりバンドギャップの小さい活性層を挟持する発光層形成部を構成するように順次積層される。



省 工業技術院電子技術総合研究所内

最終頁に続く

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ZnO系化合物層を有する素子であって、サファイア基板のC面と直交する面を主面とするサファイア基板と、該サファイア基板の前記主面上にエピタキシャル成長されたZnO系化合物層とを有するZnO系化合物層を有する素子。

【請求項2】 前記サファイア基板の主面がA面である 請求項1記載の素子。

【請求項3】 サファイア基板上にZnO系化合物層をエピタキシャル成長する方法であって、サファイア基板 10の c軸と前記ZnO系化合物層の c軸とが直交するように前記ZnO系化合物層をエピタキシャル成長するZnO系化合物層の結晶成長方法。

【請求項4】 サファイア基板のC面と直交する面を主面とするサファイア基板と、該サファイア基板の前記主面上にエピタキシャル成長されたZnO系化合物半導体からなるn形層およびp形層を少なくとも有し、発光層を形成すべく積層される半導体積層部とを含むZnO系化合物半導体発光素子。

【請求項5】 前記サファイア基板の主面がA面である 20 請求項4記載の半導体発光素子。

【請求項6】 前記半導体積層部が、 $Cd_x Zn_{1-x} O$ ($0 \le x < 1$) からなる活性層を、 $Mg_x Zn_{1-x} O$ ($0 \le y < 1$) からなり前記活性層よりバンドギャップエネルギーの大きいクラッド層により挟持するダブルへテロ構造を有する請求項4または5記載の半導体発光素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体発光ダイオ 30 ードやレーザダイオードなどの半導体発光素子、SAW (surface acoustic wave:表面弾性波)フィルタやSAW発振素子などのSAWデバイス、焦電素子、圧電素子、ガスセンサなどのZnO系化合物半導体を用いた素子、およびそれらの素子を製造するためのZnO系化合物半導体層の結晶成長方法に関する。さらに詳しくは、ZnO系化合物半導体層を結晶性よく成長し、発光効率の向上などの素子特性を向上することができるZnO系化合物半導体を用いた素子、およびそれらの素子を製造するためのZnO系化合物半導体層の結晶成長方法に関 40 する。

[0002]

【従来の技術】フルカラーディスプレーや、信号灯などの光源に用いられる青色系(紫外から黄色の波長領域を意味する、以下同じ)の発光ダイオード(以下、LEDという)や、室温で連続発振する次世代の高精細DVD光源用などの青色系半導体レーザ(以下、LDという)は、最近サファイア基板のC面上にGaN系化合物半導体を積層することにより得られるようになり脚光を浴びている。

【0003】この構造は、図9にLDチップの斜視説明図が示されるように、サファイア基板21のC面上にII I族チッ化物化合物半導体が有機金属化学気相成長法

(Metal Organic Chemical Vapor Deposition 以下、MOCVDという)により順次積層されるもので、GaN緩衡層22、n形GaN層23、Al...zGa...sNからなるn形クラッド層24、GaNからなるn形光ガイド層25、InGaN系化合物半導体の多重量子井戸構造からなる活性層26、p形GaNからなるp形光ガイド層27、p形Al..zGa..sNからなるp形第1クラッド層28a、Al...zGa..sNからなるp形第1クラッド層28b、p形GaNからなるコンタクト層29が順次積層され、積層された半導体層の一部が図9に示されるようにドライエッチングなどによりエッチングされてn形GaN層23を露出させ、その表面にn側電極31、前述のコンタクト層29上にp側電極30がそれぞれ形成されることにより構成されている。

【0004】一方、ZnO系化合物半導体もワイドギャップエネルギー半導体で、Cdを混晶させることによりバンドギャップエネルギーのナロー化がなされ、同様に青色系の発光をさせ得ること、SAWデバイスや焦電素子、圧電素子などに用いられることなどのため、種々の研究がなされ始めている。そして、このZnO系化合物半導体もGaN系化合物半導体やサファイアと同様にヘキサゴナル(hexagonal)結晶であり、格子定数もこれらと近いため、GaN系化合物半導体のエピタキシャル成長用基板として工業的に広く用いられている主面がC面の(0001)サファイアが、基板として考えられている。

【0005】 この(0001) サファイア基板上へのZnO系化合物半導体の成長は、たとえばZ. K. Tangらによる「ルームーテンパラチャー ウルトラバイオレットレーザ エミッション フロム セルフアッセンブルド ZnO マイクロクリスタライト シン フィルムズ (Room-temperature ultraviolet laser emissionfrom self-assembled ZnO microcrystallite thin film s)」(アプライドフィジックスレター(Applied Physics Letters)第72巻25号、1998年6月22日号、3270~3272頁)にも記載されている。【0006】

【発明が解決しようとする課題】前述のように、従来の Zn O系化合物層を成長するには、基板としてC面を主面とする (0001) サファイア基板が用いられ、その上に Zn O系化合物半導体のC面が重なるように成長されている。しかしサファイアの c軸長 c, は12.991 Aで a軸長 a, が4.754 Aであるのに対して、 Zn Oの c 軸長 c, は5.213 Aで a軸長 a, は3.25 Aであるため、格子不整合度 εは、 ε = (a, -a,) /a, = -31.6%と非常に大きくなる。この場合、図10に50 示されるように、 Zn Oの結晶が30°回転して成長す

る場合があるが、その場合でも、格子不整合度 ε は、 ε = (2/3^{1/2}・a, -a,)/a, = -21.1%と非常 に大きい。そのため、とくに結晶成長時の基板温度や、 Ζ n および O元素の供給量、基板の表面処理方法や、傾 斜角度などの種々のパラメータが複雑に作用し、結晶成長面の平坦性の再現性に乏しいという問題がある。

【0007】また、サファイアとZnOとで格子定数が整合しないため、前述のように、ZnOが30°回転して成長する場合があり、回転しない結晶と30°回転する結晶とが混在して、一層結晶成長面の平坦性の再現性 10が乏しいという問題がある。

[0008]本発明はこのよな問題を解決するためになされたもので、結晶性の優れたZnO系化合物結晶層が得られ、素子の特性を向上させた半導体発光素子などのZnO系化合物を用いる素子を提供することを目的とする。

【0009】本発明の他の目的は、結晶性の優れたZn 〇系化合物結晶層を得ることができるZn〇系化合物の 結晶成長方法を提供することにある。

【0010】本発明のさらに他の目的は、結晶性の優れ 20 た Zn O系化合物半導体を用い、発光特性の優れたLE DやLDなどの半導体発光素子を提供することにある。

【課題を解決するための手段】本発明者らは、サファイア基板上にZnO系化合物結晶層を成長するのに、格子欠陥が少なく結晶性のよいZnO系化合物層を成長すべく鋭意検討を重ねた。その結果、サファイアのA面など、C面と直交する面を主面とする基板表面にZnO系化合物層を成長することにより、非常に結晶性に優れ、発光特性など素子特性の優れた素子が得られることを見 30出した。

【0012】本発明によるZnO系化合物層を有する素子は、サファイア基板のC面と直交する面を主面とするサファイア基板と、該サファイア基板の前記主面上にエピタキシャル成長されたZnO系化合物層とを有している。

【0013】とこにZnO系化合物とは、Znを含む酸化物、具体例としてはZnOの他IIA族元素とZnまたはIIB族元素とZnまたはIIA族元素およびIIB族元素とZnのそれぞれの酸化物であることを意味する。また、サファイア基板のC面と直交する面とは、サファイアのA面の他にそのA面がC面内で回転する面のように、C面と直角に交わる面を意味し、直交(直角)には、通常の基板製作仕様上許容される ± 0.5 °以内のものを含む意味である。

【0014】この構造にすることにより、サファイア基板の c 軸方向と直角方向に Z n O 系化合物層が成長するため、サファイアの c 軸に沿って Z n Oの a 軸が並んで成長する。その結果、c 軸長(12.991Å)に沿って Z n O 系化合物の a 軸長(3.25Å)の4個分の結

晶が並び、結晶の整合度が0.07%程度と非常によくなり、優れた結晶面が得られるものと考えられる。 【0015】前記サファイア基板の主面がA面であれば、サファイア基板が容易に得られやすいため好まし

【0016】本発明のZnO系化合物層の結晶成長方法は、サファイア基板の c軸と前記ZnO系化合物層の c軸とが直交するように前記ZnO系化合物層をエピタキシャル成長するものである。

【0017】本発明の半導体発光素子は、サファイア基板のC面と直交する面を主面とするサファイア基板と、該サファイア基板の前記主面上にエピタキシャル成長されたZnO系化合物半導体からなるn形層およびp形層を少なくとも有し、発光層を形成すべく積層される半導体積層部とを含んでいる。前記C面と直交するサファイア基板の主面としては、たとえばA面を用いることができる

[0018] 前記半導体積層部が、 $Cd_x Zn_{1-x} O$ $(0 \le x < 1)$ からなる活性層を、 $Mg_x Zn_{1-x} O$ $(0 \le y < 1)$ からなり前記活性層よりバンドギャップエネルギーの大きいクラッド層により挟持するダブルへテロ構造を有することにより、ZnO系化合物半導体を用い、発光特性の優れたLEDやLDが得られるため好ましい。

[0019]

【発明の実施の形態】つぎに、図面を参照しながら本発明のZnO系化合物層を用いた素子、およびそれらの素子を製造するためのZnO系化合物層の結晶成長方法について説明をする。

30 【0020】本発明のZnO系化合物層を有する素子は、図1にその一実施形態であるA面を主面とするサファイア基板1上にZnO化合物層を成長した断面説明図が示されるように、サファイア基板1のC面と直交する面、たとえばA面(11-20)を主面とするサファイア基板1の前記主面(A面)上にZnO系化合物層2がエピタキシャル成長されている。このZnO系化合物層の成長は、目的とする素子により必要な組成(MgやCdなどを混晶したり、ドーパントをドーピングしたりする)にしたり、必要な厚さに成長される。たとえば半導体発光素子を構成する場合には、後述するように、たとえばZnO系化合物半導体層からなるn形クラッド層とで、クラッド層よりパンドギャップの小さい活性層を挟持する発光層形成部を構成するように順次積層される。

【0021】サファイアのA面は、図2(a)にサファイア単結晶の代表的な面方位が、図2(b)に単結晶の C面の正面図が示されるように、C面の格子の1つおきの格子を結ぶ線分のC面と垂直な面で、サファイア単結晶の(11-20)の面方位で示される面である。この 50 面方位は6回対称で、図2(b)に示されるように、1

る。

つの六角柱にて形成される結晶で6ヶ所ある。このA面 であれば、後述するようにサファイアのc軸長にZnO のa軸長が4個分に対応して、優れた結晶構造が得られ ると考えられるが、この考えに基づくと、必ずしもA面 である必要はなく、図2(b)のXで示されるように、 A面がC面内で回転するような面でもC面に対して直角 になり、このようにC面に直交する面であればよい。な お、このC面に対して直角(直交)というのは、ほぼ直 角という程度のもので、通常の面方位の誤差である± 0.5°程度の範囲は結晶軸長のズレには影響しない。 【0022】 このサファイア基板 1 上に Z n O 化合物層 を成長するには、まずA面を主面とするサファイアのウ ェハ1を、アセトン、エタノールを用いて、脱脂洗浄を し、最後に純粋洗浄をする。その後、洗浄ウェハをロー ドロック (Load Lock) 室に入れ、10⁻⁶ Torr程度以下 の真空度中で、400℃程度で1時間程度の予備加熱を し、余分な水分を飛ばす。

【0023】予備加熱終了後、10⁻³~10⁻¹⁰ Torr程度の真空度に保たれたMBE(Molecular Beam Epitax y)装置に搬入する。そして、800℃程度で30分程度のサーマルクリーニングをした後に650℃程度にする。そして、0½ラジカルを13.56MHzのRFによりプラズマ化することによって供給し、Znのセルのシャッターを開けることによりZnO層2がエピタキシャル成長する。なお、MgやCdなどを混晶したり、ドーパントをドーピングする場合には、それらの元素のセルを開けることにより所望のZnO系化合物層を得ることができる。なお、この例では、洗浄後のサーマルクリーニングを800℃程度で30分程度行ったが、1000℃程度で1時間程度のアニール処理を行うと成長するZnO層の結晶性の再現性が非常に向上することが確認された。

【0024】とのように、A面を主面とするサファイア基板の表面にエピタキシャル成長した Zn O膜の結晶状態を調べるため、数千 A程度の厚さにエピタキシャル成長した Zn O膜の表面に X線を照射して、その反射強度分布により得られる面の法線方向の位置をその面方位と共に図3に示す。図3(a)が本発明のA面を主面とするサファイア基板上に成長した膜における面の法線方向の位置を示す図で、図3(b)が C面を主面とするサファイア基板上に成長した Zn O膜における面の法線方向の位置を示す図である。

【0025】 ZnOはa軸方向で6回対称であるため、本来なら6点しか回折パターン(面の法線方向の位置)が現れないはずであるが、図3(b)に示されるC面上に成長したZnO膜では、ZnOのa軸とサファイアのa軸とが平行なところの他に、ZnOのa軸がサファイアのa軸に対して30°回転したパターンが入り混じり、12点のパターンが観察されている(実際には、30°回転の位置のパターンは強度が薄く、その割合が少 50

ないことを示していた)。これに対して、図3(a)に示されるように、本発明のA面上に成長させたZnO膜は、ZnOのA面とサファイアのC面とが平行になり、ZnOは一定の結晶方向でサファイアのc軸方向に成長し、6回対称の回折パターンのみが観察されている。すなわち30°回転した結晶成長はしていないことが分

【0026】また、MBE法により1分程度成長した状態(数百点程度の厚さ)で、RHEED法(反射高エネルギー電子回折法;電子銃により10~50kVで加速された電子ビームを基板表面に浅い角度(1~2・以下)で入射させ、表面原子によって反射回折された電子ビームを蛍光スクリーンに投影して結晶の表面状態を調べる方法)により調べた結果、サファイアのC面上に成長した膜では、本来のZnOパターンの間に薄いパターンが現れたが、本発明のA面上に成長したZnO膜では、面内配向の乱れがなく本来のZnOのパターンのみが観察された。

【0027】図4は、ZnO膜の結晶状態をさらに別の方法で調べたもので、このZnOのバンドギャップエネルギーより大きい4eV程度の光を照射してフォトルミネッセント発光をさせたものの波長に対する発光強度を示した図である。図4のAで示される特性が、本発明のA面を主面とするサファイア基板上に成長したZnO膜の特性で、Cで示される特性がC面を主面とするサファイア基板上に成長したZnO時では、C面上に成長したZnO膜より約30倍の強度の発光が得られ、その半値幅もC面上に成長したものが30meVであるのに対して、本発明のA面に成長したものは0.7meVと小さく、明らかに良好な結晶が得られていることを示している。

【0028】本発明によれば、C面と直交するA面を主面とするサファイア基板上にZnO系化合物を成長しているため、前述のように、結晶性の優れたZnO系化合物層が得られた。この理由はつぎのように考えられる。すなわち、サファイアのc軸長c.は、前述のように、12.991Åであり、ZnOのa軸長a.は、3.25Åであるため、c.がほぼ4a.となる。そのため、図5にA面を主面とするサファイア基板上に成長するZnOの結晶状態(C面)の平面図が示されるように、サファイアのc軸長c.に2個分のZnO結晶(a軸が4個分の結晶)が配列されて、非常に面内配向が安定し、常に一定の面内配向で成長すると考えられる。このときの格子整合度 ε は、 ε = $(4 \times a$ ε - ε) $/\varepsilon$ = 0.07%となり、非常に整合度が高くなっている。その結果、高い結晶性を保持して成長することができる。

【0029】との観点からは、A面でなくても、前述の図2に示されるX面のように、A面がC面内で回転した面、すなわちC面と直交する面であれば、前述の図5に

示されるように、サファイアの c 軸長に、 Z n O の a 軸 長 4 個分が対応するように Z n O 系化合物結晶が配列され、同様に結晶性のよい Z n O 系化合物結晶層が得られることが推察される。

【0030】つぎに、とのA面(11-20)を主面とするサファイア基板を用いて、ZnO系化合物半導体層を成長した青色系の半導体発光素子の構成例について説明をする。

【0031】本発明の半導体発光素子は、図6にLED チップの斜視説明図が示されるように、A面を主面とす 10 るサファイア基板1の表面にZnO系化合物半導体からなるn形層3、4およびp 形層6、7 を少なくとも有し、発光層を形成するように半導体積層部11 が積層されている。

【0032】半導体積層部11は、図6に示される例で は、Gaをドープしたn形ZnOからなるコンタクト層 3が1μm程度、同じくGaをドープしたMg、Zn 1-v O (0≤y<1、たとえばy=0.15)からなる n形クラッド層4が0.2μm程度、Cdx Zn_{1-x} O (0≦x<1、かつクラッド層よりバンドギャップエネー ルギーが小さくなる組成、たとえばx=0.08)から なる活性層5が0.1μm程度、GaおよびNを同時ド ープした Mg_{ν} $Zn_{1-\nu}$ O(0 \leq y < 1、たとえばy = 0.15) からなるp形クラッド層6が0.2 μm程度、 GaおよびNを同時ドープしたZnOからなるp形コン タクト層7が1μm程度、それぞれ積層されることによ り、ダブルヘテロ構造の発光層形成部を有する半導体積 層部11になっている。これらの半導体層は、前述のM BE装置で連続的に成長される。なお、活性層5は、非 発光再結合中心の形成を避けるため、ノンドープである 30 ことが好ましい。また、n形およびp形クラッド層4、 6は、活性層5よりバンドギャップが大きく、キャリア を活性層 5 内に有効に閉じ込める効果を有するように形 成されている。

【0033】半導体積層部11上には、電流を拡散させるための、たとえばITO膜からなる透明電極8が0.2μm程度成膜されており、その表面の一部にNi/A1またはNi/Auなどの積層体からなるp側電極10がリフトオフ法などにより、また、半導体積層部11の一部がエッチングにより除去され、露出するn形コンタ 40クト層3上に、Ti/A1またはTi/Auなどの積層体からなるn側電極9が真空蒸着などにより形成されている

【0034】つぎに、このLEDの製法について説明をする。前述のように、A面を主面とするサファイア基板1をアセトンなどにより脱脂洗浄をし、Load Lock室で予備加熱、MBE装置内でのサーマルクリーニングをした後、650℃程度にして酸素ラジカルを供給すると共に、Zn、Mg、Cd、Gaなどの、所望材料のセルのシャッターを開けることにより、前述の組成のZnO系 50

化合物半導体層をそれぞれ前述の厚さになるように、順 次エピタキシャル成長して、半導体積層部11を形成す る。なお、n形層を形成する場合はドーパントとしてG aをドーピングし、p形層を形成する場合は、ドーパン トとしてN2プラズマとGaを同時にドーピングした。 【0035】その後、MBE装置よりエピタキシャル成 長がされたウェハを取り出し、反応性イオンエッチング (RIE) などのドライエッチング法により、半導体積 層部の一部をエッチングして、n形コンタクト層3を露 出させる。このエッチングは、硫酸系エッチャントなど によるウェットエッチングにより行うこともできる。そ の後、たとえばスパッタ装置に入れて、p形コンタクト 層7上にITOを成膜し、透明電極8を0.2μm程度 の厚さに設ける。その後、リフトオフ法などによりn形 コンタクト層3上にTi/Alなどからなるn側電極9 を、ITO膜8上の一部にTi/Alなどからなるp側 電極10を、それぞれ0.2μm程度づつ形成する。そ の後ウェハからチップ化することにより、図1に示され るLEDチップが得られる。

【0036】本発明の半導体発光素子によれば、A面を 主面とするサファイア基板の表面にZnO化合物半導体 層がエピタキシャル成長されているため、サファイアの c軸長とZnO化合物の4個のa軸長とが整合して配列 され、結晶性のよいZnO化合物半導体層が成長する。 その上に成長されるZnO系化合物半導体層もZnOと 同種の化合物であり、ZnO層の結晶に沿って整合され た結晶層が成長する。その結果、膜質の悪い場合のよう に非発光再結合中心が発生することなく、内部量子効率 が大幅に向上し、ZnO系化合物の有する高いエキシト ンと相俟って、非常に高い発光効率の半導体発光素子が 得られる。なお、A面を主面とするサファイア基板上に 成長する化合物半導体層は、ZnOでなくても、Znの 一部がMgやCdなどと置換されたZnO系化合物半導 体でも格子定数に殆ど変化はなく、同様に結晶性よく成 長することができる。

【0037】前述の例は、LEDの例であったが、LDであっても同様である。この場合、半導体積層部11が若干異なり、たとえば図7に斜視説明図が示されるように、活性層15はノンドープのCdo.o.,Zno.o.,O/Cdo.,Zno.o.,O/Cdo.,Zno.o.,O/Cdo.,Zno.o.,O/Cdo.,Zno.o.,O/Cdo.,Zno.o.,O/Cdo.,Zno.o.,O/Cdo.,Zno.o.,O/Cdo.,Zno.o.,O/Cdo.,Zno.o.,O/Cdo.,Zno.o.,O/Cdo.,Zno.o.,O/Cdo.,Zno.o.,O/Cdo.,Zno.o.,O/Cdo.,Zno.o.,O/Cdo.,O/

【0038】また、図7に示される例では、電流狭窄層 17を埋め込むSAS型構造のLDチップの例で、p形 Mgo.1,Zno.s,Oからなるp形第1クラッド層6aの 上に、たとえばn形Mg。、Z Zn。。Oからなる電流狭 窄層 17が0.4μm程度設けられ、一旦結晶成長装置 からウェハを取り出し、表面にレジスト膜を設けてスト ライブ状にパターニングをし、硫酸系溶液などにより電 流狭窄層17をストライプ状にエッチングして、2~3 μm幅のストライプ溝18が形成され、再度MBE装置 にウェハを戻し、p形Mgo.1,Zno.s,Oからなるp形 第2クラッド層6bおよびp形ZnOからなるp形コン タクト層7が前述の例と同様に成長されることにより形 10 成されている。この場合は、ITOからなる透明電極は 不要で、p形コンタクト層7上にもほぼ全面にp側電極 10が形成されている。なお、図示されていないが、p 形第1クラッド層6 a と電流狭窄層17との間にp形G aNからなるエッチングストップ層が設けられることが 好ましい。

【0039】ZnO系化合物半導体は、ウェットエッチ ングによりエッチング処理をすることができるため、G a N系化合物半導体では難しい電流狭窄層を埋め込む S AS型構造のLDチップを形成することができ、活性層 20 の近くに電流狭窄層を形成することができ、高特性の半 導体レーザが得られる。しかし、LDチップの構造は、 SAS型構造に限らず、p側電極をストライプ状にした だけの電極ストライプ構造や、ストライプ状電極の両側 の半導体層をp形クラッド層の上部までをメサ型形状に エッチングするメサストライプ構造や、プロトンなどを 打ち込んだプロトン打込み型にすることもできる。電極 ストライプ構造のLDチップの例を図8に示す。この構 造はp側電極10がストライプ状にバターニングされて いることと、電流狭窄層が設けられていない点で図7の 30 構造と異なるだけで、他の構造は図7と殆ど同じで、同 じ部分には同じ符号を付して、その説明を省略する。な お、6はp形クラッド層である。

【0040】前述の例では、LEDとして、ダブルヘテロ構造の例であったが、単純なpn接合やMIS(金属ー絶縁層ー半導体層)構造など他の構造にすることもできる。また、LDチップの構造も、光ガイド層がなく他の層が設けられてもよく、前述の積層構造に限定されるものではない。

【0041】さらに、前述の各例では、ZnO系化合物 40層の成長をするのに、MBE装置を用いて行ったが、MOCVD装置などを用いて行うこともできる。この場合、反応ガスとしては、Znとしてジエチル亜鉛(Zn(C,H,),)、Oとしてテトラヒドロフラン(C,H,O)、Mgとしてシクロペンタジエチルマグネシウム(Cp,Mg)、Cdとしてジエチルカドミウム(Cd(C,H,),)、ドーパントのGaとしてトリエチルガリウム(TEG)、N,としてプラズマN,を供給することにより気相反応をさせることができる。

【0042】なお、前述の例では、ZnO系化合物半導 50

体を用いた素子の例が半導体発光素子のみであるが、SAWデバイス、圧電素子、焦電素子などで、結晶性の優れたZnO系化合物層を必要とする場合は、同様にC面と直交する面を主面とするサファイア基板を用いて成長させることにより、結晶性の優れたZnO系化合物半導体層を有する素子を得ることができる。

[0043]

【発明の効果】本発明によれば、非常に結晶性の優れた ZnO系化合物層を成長することができるため、その上 に積層する ZnO系化合物層の結晶性も優れ、優れた特性の ZnO系化合物層を有する素子が得られる。

【0044】また、本発明の半導体発光素子によれば、 積層されるZnO系化合物半導体層の結晶性が非常に優 れているため、非常に内部量子効率の優れた青色系の半 導体発光素子を、ウェット処理をすることができる材料 により得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態であるA面サファイア基板上にZnO層を成長した状態の断面説明図である。

) 【図2】サファイア単結晶の代表的な面方位の説明図で ある。

【図3】本発明によるA面を主面とするサファイア基板上に成長したZnO層のX線の反射像によるボールフィギュア図(a)を、C面を主面とするサファイア基板上に成長したもの(b)と対比して示した図である。

【図4】本発明によるA面を主面とするサファイア基板上に成長したZnO層のフォトルミネッセントスペクトルを、C面を主面とするサファイア基板上に成長したものと対比して示した図である。

0 【図5】本発明によりサファイアのA面上にZnOを成長させたときの、ZnO結晶の配向状態の説明図である。

【図6】本発明の半導体発光素子の一実施形態であるL EDチップの説明図である。

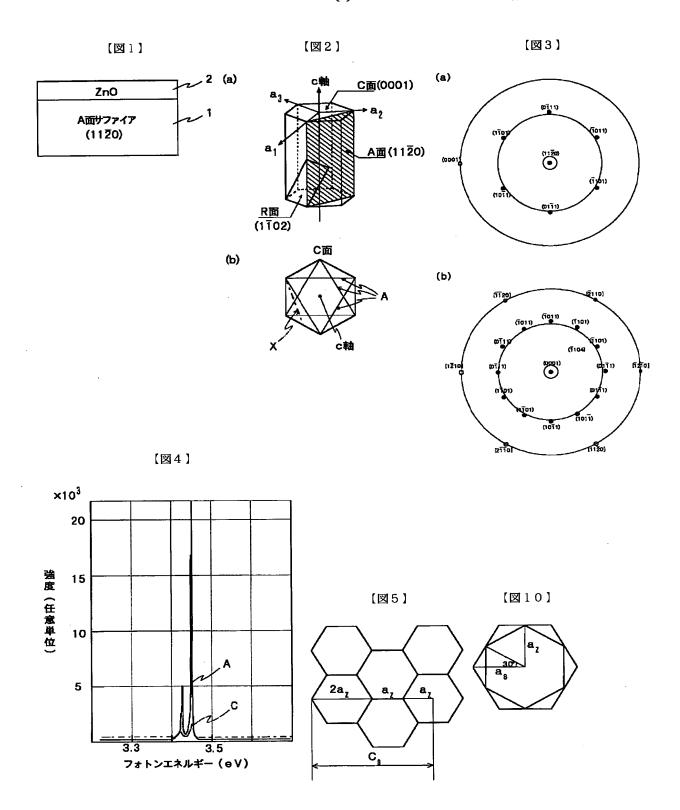
【図7】本発明の半導体発光素子の他の実施形態である LDチップの説明図である。

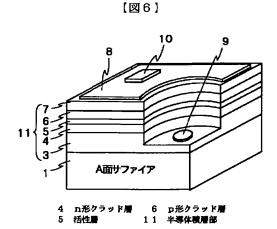
【図8】本発明の半導体発光素子の他の実施形態である LDチップの説明図である。

【図9】従来のGaN系化合物半導体を用いたLDチップの一例の斜視説明図である。

【図10】サファイアのC面上にC面が平行になるようにZnOを成長したときの結晶配向の説明図である。 【符号の説明】

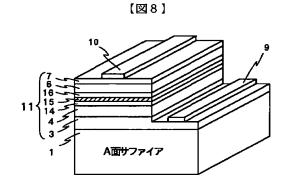
- 1 A面サファイア基板
- 2 ZnO層
- 4 n形クラッド層
- 5 活性層
- 6 p形クラッド層
- 11 半導体積層部

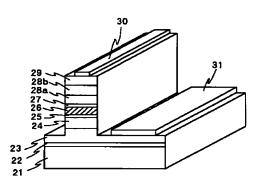




【図7】

.





【図9】

フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁷ 識別記号 HO1S 5/327

(72)発明者 ボール・フォンス 茨城県つくば市梅園 1 - 1 - 4 通商産業 省 工業技術院電子技術総合研究所内 (72)発明者 岩田 拡也

茨城県つくば市梅園1-1-4 通商産業 省 工業技術院電子技術総合研究所内

(72)発明者 田辺 哲弘 京都市右京区西院溝崎町21番地 ローム株 式会社内 F I デーマフート (参考) H O 1 L 41/22 A

(72)発明者 中原 健 京都市右京区西院溝崎町21番地 ローム株 式会社内

F ターム(参考) 5F041 AA11 AA40 CA02 CA04 CA06 CA23 CA41 CA46 CA49 CA57 CA65 CA66 CA74 CA82 CA88 CA92 CB05 FF01 SF045 AA05 AB21 AB22 AC07 AC09 AF09 AF13 BB12 CA09 DA53 SF073 AA21 AA74 CA22 CB05 CB16 DA06 DA11 DA22 DA30 EA05

HH08 KK10 LL01 PP02 PP03

5F103 AA04 AA05 BB09 DD30 GG01

```
特開2000-63697 (P2000-63697A)
【正誤表】
                              特開2001-19747 (P2001-19747A)
【公開番号】
特開2001-17180 (P2001-17180A)
                              特開2001-19995 (P2001-19995A)
特開2001-29065 (P2001-29065A)
                              特開2001-26612 (P2001-26612A)
                              特開2001-26614 (P2001-26614A)
特開2001-29073 (P2001-29073A)
                              特開2001-26785 (P2001-26785A)
特開2001-37466 (P2001-37466A)
特開2000-279395 (P2000-279395A)
                              特開2001-40024 (P2001-40024A)
                              特開2001-40025 (P2001-40025A)
特開2001-29194 (P2001-29194A)
                              特開2001-40088 (P2001-40088A)
特開2001-46157 (P2001-46157A)
                              特開2001-40326 (P2001-40326A)
特開2001-29483 (P2001-29483A)
                              特開2001-49074 (P2001-49074A)
特開2001—17925 (P2001—17925A)
                              特開2001-49251 (P2001-49251A)
特開2001-17927 (P2001-17927A)
                              特開2001-55589 (P2001-55589A)
特開2001-29701 (P2001-29701A)
                              特開2001-26884 (P2001-26884A)
特開2001-29781 (P2001-29781A)
特開2001-29792 (P2001-29792A)
                              特開2001-59156 (P2001-59156A)
特開2001-29964 (P2001-29964A)
                              特開2001-64987 (P2001-64987A)
特開2001-38133 (P2001-38133A)
                              特開2000-34844 (P2000-34844A)
                              特開2000-346265 (P2000-346265A)
特開2001-38207 (P2001-38207A)
                              特開2000-346759 (P2000-346759A)
特開2001-46803 (P2001-46803A)
                              特開2000-352542 (P2000-352542A)
特開2001-54732 (P2001-54732A)
                              特開2001-13045 (P2001-13045A)
特開2000-42805 (P2000-42805A)
                              特開2001—21427 (P2001—21427A)
特開2001-25971 (P2001-25971A)
                              特開2001-21662 (P2001-21662A)
特開平7-1524
                              特開2001-27598 (P2001-27598A)
特開2001-18580 (P2001-18580A)
                              特開2001-33563 (P2001-33563A)
特開2001-30637 (P2001-30637A)
                              特開2001-56331 (P2001-56331A)
特開平7-133101
                              特開2001-56340 (P2001-56340A)
特開2001-26438 (P2001-26438A)
                              特開2001-59835 (P2001-59835A)
特開2001-26439 (P2001-26439A)
特開2001-19402 (P2001-19402A)
                              特開2001-42363 (P2001-42363A)
                              特開2001-51245 (P2001-51245A)
特開2001-31409 (P2001-31409A)
                              特開2001-51276 (P2001-51276A)
特開2001-31417 (P2001-31417A)
                              特開2001-56631 (P2001-56631A)
特開2001-31420 (P2001-31420A)
                              特開2001-43261 (P2001-43261A)
特開平9-315901
                              特開2001-60308 (P2001-60308A)
特開2001-26573 (P2001-26573A)
                              特開2001-35509 (P2001-35509A)
特開2001-31613 (P2001-31613A)
                              特開2001-35610 (P2001-35610A)
特開2001-39900 (P2001-39900A)
                              特開2001-52766 (P2001-52766A)
特開2001-39908 (P2001-39908A)
                              特開2001-53204 (P2001-53204A)
特開2001-39918 (P2001-39918A)
                              特開2001-28463 (P2001-28463A)
特開2001-39991 (P2001-39991A)
                              特開2001-28464 (P2001-28464A)
特開2001-48821 (P2001-48821A)
                              特開2001-35804 (P2001-35804A)
特開2001-48842 (P2001-48842A)
                              特開2001-44187 (P2001-44187A)
特開2001-48887 (P2001-48887A)
特開2001-48888 (P2001-48888A)
                              特開2001-44261 (P2001-44261A)
                              特開2001-44499 (P2001-44499A)
特開2001-48889 (P2001-48889A)
                              特開2001-44500 (P2001-44500A)
特開2001-48890 (P2001-48890A)
                              特開2001-44646 (P2001-44646A)
特開2001-55371 (P2001-55371A)
                              特開2001-57448 (P2001-57448A)
特開2001-55385 (P2001-55385A)
                              特開2001-16094 (P2001-16094A)
特開2001-55389 (P2001-55389A)
                              特開2001-53513 (P2001-53513A)
特開2001-55399 (P2001-55399A)
特開2001-58977 (P2001-58977A)
```

第1部門(1)

出願人の名義変更

(平成13年6月12日(2001.6.12)発行)

特許公開番号	分 類	識別記号	出願番号	旧出顧人及び代理人	新出願人及び代理人
2001- 17180	C12N 15/09		平11-191221	明治製菓株式会社 東京都中央区京橋2丁目4番 16号 000001144 工業技術院長	000006091 明治製菓株式会社 東京都中央区京橋2丁目4番 16号 301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 代理人 100074077 久保田 藤郎
2001- 29065	C12N 1/21		平11-205707		9 号 301000011 経済産業省産業技術総合研究

第1部門(1)

出願人の名義変更

(平成13年6月12日(2001.6.12)発行)

特 許 公開番号	分 類	識別記号	出願番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人
	C12N 15/09		平11-204965	財団法人 バイオインダストリー協会 東京都中央区八丁堀2-26-9 000001144 工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号 000156581 環境エンジニアリング株式会社 東京都千代田区東神田一丁目9番8号 代理人 100077698 吉田 勝広 (外1名)	597031070 財団法人 バイオインダスト リー協会 東京都中央区八丁堀2-26-9 301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 000156581 環境エンジニアリング株式会 社 東京都千代田区東神田一丁目 9番8号 代理人 100077698 吉田 勝広 (外1名)
2001- 37466	C12N 1/00		2000-153869	100001144 工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 599070684 株式会社エヌワイケイ輸送技 術研究所 神奈川県横浜市磯子区杉田5 丁目32番84 代理人 100071825 阿形 明	301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都干代田区霞が関1丁目 3 巻1 号 599070684 株式会社エヌワイケイ輸送技 術研究所 神奈川県横浜市磯子区杉田5 丁目32番84 代理人 100071825 阿形 明

第1部門(2	3)	正	誤	表		(平成1	3年6月12日	日(2001.6.12)発行)
特 許公開番号	分 類	識別記号	出願番号		ā	4		Œ
2000-279395	A61B 5/05		1	優先日	平成	211年3月8日 (1999.3.8)	優先日	長番号 19910017.9 平成11年3月8日 (1999.3.8) 長国 ドイツ(DB)
2001- 29194	A47G 7/06		発明者氏名	代表者	安藤	清三	安藤清三	₫
2001- 46157	A47B 53/02		侵先	優先日	平成	7 19927403.3 111年6月16日 (1999.6.16) ドイツ(DE)	削除	
		上記	は出願公開前	に承継さ	れたもの	のである。		

第1部門(2)

出願人の名義変更

(平成13年6月12日(2001.6.12)発行)

特許	分類	識別	出願番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人			
公開番号	22 20	記号						
	A61N 1/20	전 5	2000-169719		598164832 金子 一枝 神奈川県三浦郡葉山町長柄765 番地 2			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	に承継されたものである。				
	上記は出願公開前に承継されたものである。							

出願人の名義変更

(平成13年6月12日(2001.6.12)発行)

特 許公開番号	分 類	識別記号	出願番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人
2001- 17925	B07B 13/08		平11-192343	工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 591045482 新エネルギー・産業技術総合 開発機構 東京都豊島区東池袋3丁目1 番1号	新エネルギー・産業技術総合
2001- 17927	B07B 15/00		平11-192342	工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 591045482 新エネルギー・産業技術総合 開発機構 東京都豊島区東池袋3丁目1 番1号	東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号
		上記は	は出願公開前に	こ承継されたものである。	

出願人の名義変更

(平成13年6月12日(2001.6.12)発行)

35 Z BV 1 (Z	<u> </u>			7	***	
特 許公開番号	Я	類	識別 記号	出願番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人
2001- 29701	B01D	3/28		平1 <u>1</u> -211 74 6	工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 390038663 木村化工機株式会社 兵庫県尼崎市杭瀬寺島2丁目 1番2号 390006264 関西化学機械製作株式会社	東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 390036663 木村化工機株式会社 兵庫県尼崎市杭瀬寺島2丁目 1番2号 390006264 関西化学機械製作株式会社 兵庫県尼崎市南七松町2丁目 9番7号 000157603
2001- 29781	В01Ј 2	·		平11-208706	000001144 工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号	301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都千代田区霞が関1丁目 3 巻1号
			上記	计 中随心钢带	に承継されたものである。	

出願人の名義変更 (平成13年6月12日(2001.6.12)発行)

	山岭八〇石我交交							
特 許 公開番号	分類	識別記号	出願番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人			
2001- 29792	B01J 29/12			工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 597126918 葭村 雄二 茨城県つくば市松代5-526- 201 697126929 安田 弘之 茨城県つくば市吾妻1-408- 101 597126930 佐藤 利夫 茨城県つくば市下広岡702-69 599069079	東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 597126918 蔵村 雄二 茨城県つくば市松代5-526- 201 597126929 安田 弘之 茨城県つくば市吾賽1-408- 101 597126930 佐藤 利夫 茨城県つくば市下広岡702-69 599069079			
		<u> </u>	は出願公開前は	こ承継されたものである。				

出願人の名義変更

(平成13年6月12日(2001.6.12)発行)

特許公開番号	· 5	類	認別記号	出願番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人
2001- 29964	C02F	1/64		平11-2097 7 9	工衆技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 597126837 辰巳 憲司 茨城県つくば市松代5-518- 304 597125848 和田 慎二 茨城県取手市戸頭4-15-18 -302 000005979	東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 597126837 辰巳 憲司 茨城県つくば市松代5-518- 304 597126848 和田 慎二 茨城県取手市戸頭4-15-18 -302 000005979
2001- 38133	B01D	53/14		平11-215 80 5	000001144 工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 599107522 清野 文雄 茨城県つくば市並木4丁目908 -301	東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 599107522

出願人の名義変更

(平成13年6月12日(2001.6.12)発行)

特 許 公開番号	分類	識別 記号	出願番号	旧出願人及び代理人	新出顧人及び代理人
2001- 38207	B01J 23/34			工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 000002853	
2001- 46803	B01D 3/26			工樂技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 390036663 木村化工機株式会社 兵庫県尼崎市杭瀬寺島2丁目 1番2号 390006264 関西化学機械製作株式会社 兵庫県尼崎市南七松町2丁目 9番7号 000157603	東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 390036663 木村化工機株式会社 兵庫県尼崎市杭瀬寺島2丁目 1番2号 390006264 関西化学機械製作株式会社 兵庫県尼崎市南七松町2丁目 9番7号 000157603

出願人の名義変更

(平成13年6月12日(2001.6.12)発行)

特許 公開番号	分類	識別記号	出願番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人
公開番号	B01J 19/08		平11-232419	000001144 工業技術院長	301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都千代田区電が関1丁目 3番1号
		上記	は出願公開前	に承継されたものである。	

第2部門(3)

出願人の名義変更

(平成13年6月12日(2001.6.12)発行)

特許公開番号	分 類	識別配号	出顧番号	旧出額人及び代理人	新出願人及び代理人			
2000- 42805	B23B 23/04			株式会社アマダ 神奈川県伊勢原市石田200番 地 000116219 株式会社アマダワシノ 愛知県小牧市小針中島 2 -158 代理人 100083806	390014672 株式会社アマダ 神奈川県伊勢原市石田200番 地 591010594 株式会社アマダマシニックス 神奈川県伊勢原市石田123番 地 代理人 100083806 三好 秀和 (外8名)			
2001- 25971	B24D 3/00			工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 399007165 有限会社アプライドダイヤモ ンド	301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 399007165 有限会社アプライドダイヤモンド 神奈川県平塚市日向関1-8 -32 代理人 100093296 小越 勇			
	上記社山原の際的に基準されたよのではま							

第2部門(4)	正	誤	表		(平成13	年6月12日(2001.6.12)発行)		
特許公開番号	分 類	識別記号	出願番号		誤		Œ		
平 7- 1624	B29C 45/56		請求項の数	脱落			1		
		,							
·					٠				
				:					
					•				
	上記は出願公開前に承継されたものである。								

第2部門(4)

出願人の名義変更

(平成13年6月12日(2001.6.12)発行)

	<u>, </u>	LI WH	人の石ま	发交叉	0+0312E(2001:0:12/3E)
特許公開番号	分類	識別記号	出願番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人
2001- 18580	B43K 23/012		平11-194659	モリト株式会社 大阪府大阪市中央区南本町 4 丁目 2 番 4 号 397066708 有限会社ヴェーデーペイ・ア ソシエイツ・インク 東京都港区高輪 4 - 8 -11	丁目2番4号 500094196
2001- 30637	B41M 5/36			工業技術院長東京都千代田区霞が関1丁目3番1号597072486 玉置信之茨城県つくば市並木2丁目305-101597072464 松田宏雄茨城県つくば市吾妻1丁目408棟302号00006747株式会社リコー東京都大田区中馬込1丁目3番6号391010471 岡村製油株式会社大阪府柏原市河原町4番5号代理人100094466	東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 597072486 玉置 信之 茨城県つくば市並木2丁目306 -101 597072464 松田 宏雄 茨城県つくば市吾妻1丁目408 棟302号 000006747 株式会社リコー 東京都大田区中馬込1丁目3 番6号 391010471
		上記は	は出願公開前に	こ承継されたものである。	

-正誤 14-

第3部門(1)		正	誤	表 (平成1	3年6月12日(2001.6.12)発行)
特 許 公開番号	分 類	識別記号	出顧番号	農	Œ
平 7-133101 CO	1B 3/38		発明者氏名	石子 超基エクォス・リサー チ内	石子 超基
2001 - 2543B C 0	3C 4/00		出願人	000003034 東亞合成株式会社 東京都港区西新橋 1 丁目14番 1 号 000229885 日本フリット株式会社 愛知県半田市港町 4 丁目 5 番 地 5	000003034 東亞合成株式会社 東京都港区西新橋 1 丁目14番 1 号
2001- 26439 C0	03 C 4/00		出願人	000003034 東亞合成株式会社 東京都港区西新橋1丁目14番 1号 000229885 日本フリット株式会社 愛知県半田市港町4丁目5番 地5	000003034 東亞合成株式会社 東京都港区西新橋 1 丁目14番 1号
		上航	記は出願公開前	jに承継されたものである。	

第3部門(1)

出願人の名義変更 (平成13年6月12日(2001.6.12)発行)

		記号			新出願人及び代理人
2001- 19402	C01B 3/06		平11-224362	財団法人石炭利用総合センタ ー 東京都港区六本木 6 - 2 - 31 東京日産ビル 7 階 000001144 工業技術院長	_
2001- 31409	C01B 25/32		l	工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 000004547 日本特殊陶業株式会社 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町 14番18号	301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 000004547 日本特殊陶業株式会社 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町 14番18号 代理人 100094190 小島 清路
2001- 31417	C01G 1/02		平11-308644	工業技術院長	301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号

-正誤 16-

第3部門(1)

出願人の名義変更

(平成13年6月12日(2001.6.12)発行)

特許 分類 分類 分類	識別	出願番号	(自山第174784年)	Artification to the sealth and t
	記号	шамш	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人
2001- 31420 C01G 23/047		平11-208023	工樂技術院長 東京都干代田区霞が関1丁目 3番1号 000004547	301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都千代田区酸が関1丁目 3番1号 000004547 日本特殊陶業株式会社 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町 14番18号 代理人 100094190 小島 清路
	F#R	は出願の閩前	に承継されたものである。	

-正誤 17-

第3部門 (2	()		正	誤	表	(平月	成13年8月12日(2001.6.12)発行)
特 許 公開番号	分	類	識別記号	出願番号		誤	正
平 9-315901	A01N	3/02		請求項の数	脱落	' -	1
				!			
						٠	
li li							
			•				
			上記	は出願公開前に	こ承継され	ıたものである 。	•

出願人の名義変更

(平成13年6月12日(2001.6.12)発行)

特 許 公開番号	分類	識別 記号	出願番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人
2001- 26573	C07C 227/16			熊本県 熊本県熊本市水前寺6丁目18 番1号 000001144 工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 代理人 100082164	番 1 号 301000011 経済産業省産業技術総合研究
2001- 31613	C07C 41/52		₩11-203449	工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 591178012 財団法人地球環境産業技術研 究機構	301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都千代田区豫が関1丁目 3番1号 591178012 財団法人地球環境産業技術研究機構 京都府相楽郡木津町木津川台 9丁目2番地 代理人 100074505 池浦 敏明
2001- 39900	C07C 7/20		平11-215808	000001144 工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 599107522 清野 文雄 茨城県つくば市並木4丁目908 -301	東京都千代田区殿が関1丁目 3番1号 599107522

出願人の名義変更

(平成13年6月12日(2001.6.12)発行)

符 許公開番号	分類	識別 記号	出願番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人
2001- 39908	C07C 27/20		平11-214489	000001144 工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 390018474 新日本空調株式会社 東京都中央区日本橋本石町4 丁目4番20号 三井第二別館 代理人 100082647 永井 義久	東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 390018474 新日本空間株式会社
2001- 39918	C07C 51/12		平11-218415	工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目	· 301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都千代田区職が関1丁目 3番1号
2001- 39991	C07F 7/22			工業技術院長 東京都千代田区艦が関1丁目 3番1号 396020800 科学技術振興事業団 埼玉県川口市本町4丁目1番	301000011 経済産業省産業技術総合研究所長 東京都千代田区職が関1丁目 3番1号 386020800 科学技術振興事業団 埼玉県川口市本町4丁目1番 8号 代理人 100102668 佐伯 憲生

出願人の名義変更

(平成13年6月12日(2001.6.12)発行)

特 許公開番号	分	類	識別 記号	出願番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人
2001- 48821	C07C 4	1/50		平11-227917	工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目	財団法人地球環境産業技術研
2001- 48842	C07C	69/738		平11-226305	000001144 工業技術院長 東京都千代田区電が関1丁目 3番1号	301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号
2001- 4888	7 C07F	7/08		平11-22144	000001144 工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号	301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号
2001- 4888	8 C07F	7/12		平11-221 44	3 000001144 工業技術院長 東京都千代田区鑑が関1丁目 3番1号	301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号
2001- 4888	9 C07F	7/18		平11-22161	1 000001144 工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号	301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号

-正誤 21-

出願人の名義変更

(平成13年6月12日(2001.6.12)発行)

特 許 公開番号	分類	識別 記号	出願番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人
2001- 48890	C07F 7/21		平11-221440	工業技術院長	301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都千代田区職が関1丁目 3番1号
2001- 55371	C07C 271/20		平11-232233	工業技術院長	301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号
2001- 55385	C07D 311/92		平11-232241	工業技術院長	301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号
2001~ 55389	C07D 495/06		平11-232242	工業技術院長	301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号
2001- 55399	C07K 1/14		平11-231875	工業技術院長	301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号
2001- 589 7 7	C07C 294/02		平11-232999	000001144 工楽技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号	301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号
		上記	は出願公開前に	こ承継されたものである。	<u> </u>

第3部門(3)

出願人の名義変更 (平成13年6月12日(2001.6.12)発行)

39 2 EN 1 (0	,	山原	人の石事	文久文 (十州)	5+ 0 /3 12 D (2001:0:12//2/17)			
特許公開番号	分 類	識別 記号	出願番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人			
2000- 63697	C09C 1/30		平11-227409	工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 000105419 コープケミカル株式会社 東京都千代田区一番町23番地 3 597132263 立山 博	301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 000105419 コープケミカル株式会社 東京都千代田区一番町23番地 3 597132263 立山 博 佐賀県鳥栖市曽根崎町1047-2 597132274 四村 聡 佐賀県鳥栖市真木町2004-4 代理人 100091096 平木 祐輔 (外2名)			
2001- 19747	C08G 63/16		平11-1 93788	工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 598004413 増田 隆志	東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 598004413 増田 隆志 千葉県我孫子市並木9-26- 4 598004402			
	上記は出願公開前に承継されたものである。							

第3部門(3)

出願人の名義変更 (平成13年6月12日(2001.6.12)発行)

識別 記号	出願番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人
ı			
2		工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 599067503 特許キャビタル株式会社 東京都中央区日本橋二丁目10	東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 599067503
4		工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 597071652 財団法人化学技術戦略推進機 構 東京都台東区柳橋2丁目22番 13号 代理人 100065226	301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 597071652 財団法人化学技術戦略推進機 構 東京都台東区柳橋2丁目22番 13号 代理人 100065226 朝日奈 宗太 (外1名)
	54	54 平11-216952.	工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 599067503 特許キャピタル株式会社 東京都中央区日本橋二丁目10 番5号 第2SKピル9階 代理人 100071825 阿形 明 平11-216952 の00001144 工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 597071652 財団法人化学技術戦略推進機 構 東京都台東区柳橋2丁目22番 13号 代理人 100065226 朝日奈 宗太 (外1名)

第3部門(3)

出願人の名義変更

(平成13年6月12日(2001.6.12)発行)

特許	分 類	T	番号 旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人
公開番号		紀号	1	
2001- 26614	C08F 4/642	平11-	284280 000001144 工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 597071652 財団法人化学技術戦略推進機 構 東京都台東区柳橋2丁目22番 13号 代理人 100065226 朝日奈 宗太 (外1名)	301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 597071652 財団法人化学技術戦略推進機 構 東京都台東区柳橋2丁目22番 13号 代理人 100065226 朝日奈 宗太 (外1名)
2001- 26785	C10G 1/06	平11-	201804 000001144 工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 591218008 三井石炭液化株式会社 東京都千代田区神田淡路町一 丁目5番地 000006655 新日本製鎌株式会社 東京都千代田区大手町2丁目 8番3号 000000033 旭化成株式会社 大阪府大阪市北区堂島浜1丁 目2番6号 代理人 100085545 松井 光夫	301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都千代田区最が関1丁目 3番1号 591218008 三井石炭液化株式会社 東京都千代田区神田淡路町一 丁目5番地 000006655 新日本製鐵株式会社 東京都千代田区大手町2丁目 6番3号 000000033
		上記は出願	公開前に承継されたものである。	

-正誤 25-

第3部門(3)

出願人の名義変更 (平成13年6月12日(2001.6.12)発行)

			山塚	人の石ま	发及文 (1~)	540 A12E(2001:0:12/3611)
特許公開番号	Э	類	識別記号	出願番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人
2001- 40024	C08F	4/64		平11-220070	工業技術院長 東京都干代田区霞が関1丁目 3番1号 597071652 財団法人化学技術戦略推進機 構	301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都千代田区職が関1丁目 3番1号 597071652 財団法人化学技術戦略推進機 構 東京都台東区柳橋2丁目22番 13号 代理人 100106596 河備 健二
2001- 40025	C08F	4/643		平11-220084	工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 597071652 財団法人化学技術戦略推進機 構	301000011 経済産業省産業技術総合研究 所足 東京都千代田区職が関1丁目 3番1号 597071652 財団法人化学技術戦略推進機 構 東京都台東区柳橋2丁目22番 13号 代理人 100106596 河備 健二

第3部門(3)

出願人の名義変更

特 許公開番号	分類	記号	出願番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人
2001- 40088	C08G 65/44		2000- 38797	000001144 工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 597071652 財団法人化学技術戦略推進機 構 東京都台東区柳橋2丁目22番 13号 代理人 100076439 飯田 敏三	東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号
2001- 40326	C09K 3/00		平11-218 6 21	000001144 工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号	301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号
2001- 49074	C08L 33/24		2000-183492	000001144 工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号	301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都干代田区霞が関1丁目 3番1号
2001- 49251	C09K 11/54		平11-223516	000001144 工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号	301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号
2001- 5558	C10L 5/00		平11-23234	5 000001144 工業技術院長 東京都千代田区段が関1丁目 3番1号	301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都干代田区霞が関1丁目 3番1号

第3部門(4)

出願人の名義変更 (平成13年6月12日(2001.6.12)発行)

特 許公開番号	分 類	識別記号	出願番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人
2001 - 26884	C23C 26/00		平11-201113	大日精化工業株式会社 東京都中央区日本橋馬喰町1 丁目7番6号 000001144 工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号 597007732 平質 隆 茨城県つくば市春日1丁目一 番地101棟308号室 597007743 守谷 哲郎 茨城県つくば市東2丁目23番 地8号 000004329 日本ピクター株式会社 神奈川県横浜市神奈川区守屋	東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 597007732 平實 隆 茨城県つくば市春日1丁目一 番地101棟308号室 597007743 守谷 哲郎 茨城県つくば市東2丁目23番 地8号 000004329
2001- 59156	C23C 14/06		2000-220011	000001144 工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 000154358 株式会社富土電機総合研究所 神奈川県横須賀市長坂2丁目 2番1号 代理人 100088339 篠部 正治	東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 000154358

-正誤 28-

第4部門(1)	正	誤	表 (平成1	3年6月12日(2001.6.12)発行)				
特 許 公開番号	分類	織別記号	出願番号	2	ΙΈ				
	E 02 D 29/04		出願人	000199337 千田 昌平 茨城県竜ケ崎市松葉3丁目5 -10 599054134 株式会社都市計画 福岡県福岡市博多区御供所町 14-58	589054134 株式会社都市計画 福岡県福岡市博多区御供所町 14-58				
				·					
	上記は出願公開前に承継されたものである。								

第4部門(1)

出願人の名義変更

特 許公開番号	分類	識別 記号	出願番号	旧出顋人及び代理人	新出願人及び代理人
2000- 34844	E04H 6/18		平11-197142	593121379 エルジー産電株式会社 大韓民国ソウル特別市永登補 区汝矣島洞20 代理人 100077517 石田 敬 (外3名)	501000031 エルジー・オーティス エレベータ カンパニー 大韓民国、ソウル、ヨンデュンポーグ、ムーラエードン 6 ーガ 10 代理人 100077517 石田 敬 (外7名)
		上記 6	北山麓公園部	こ承継されたものである。	

第5部門(2)

出願人の名義変更

特 許 公開番号	分類	識別記号	出願番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人
	F16L 37/23			ブリジストンフローテック株 式会社 東京都中央区日本橋本町3丁 目6番2号 代理人 100086896 鈴木 悦郎	式会社
		上記	は出願公開前	に承継されたものである。	

第6部門(1)

出願人の名義変更

(平成13年6月12日(2001.6.12)発行)

分	類	識別 記号	出顧番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人
G01 N	1/00		平11-157790	電気化学計器株式会社	000219451 東亜ディーケーケー株式会社 東京都新宿区高田馬場 1 丁目 29番10号 代理人 100096024 柏原 三枝子
GOLM	3/24			アクアス株式会社 北海道札幌市厚別区厚別南7 丁目1番3号 397024030	595174452 日本政策投資銀行 東京都千代田区大手町1丁目 9番1号 代理人 100071283 一色 健輔 (外3名)
G01N	1/00	:	平11 -220329	電気化学計器株式会社	000219451 東亜ディーケーケー株式会社 東京都新宿区高田馬場1丁目 29番10号
G01 L	5/16			工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 599095805 永田 和之 茨城県つくば市梅園1丁目1	301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 599095805 永田 和之 茨城県つくば市梅園1丁目1 番4 工業技術院 電子技術 総合研究所内
	GOIN	G01M 3/24 G01N 1/00	GOIN 1/00 GOIN 1/00 GOIN 1/00	GOIN 1/00 #11-157790 GOIN 3/24 #11-180692 GOIN 1/00 #11-220329 GOIL 5/16 #11-193719	回り 1/00 平11-157790 000217642 電気化学計器株式会社 東京都武蔵野市古祥寺北町 4 丁目13番14号 代理人 100096024 柏原 三枝子 7クアス株式会社 北海道札幌市厚別区厚別南7 丁目1番3号 397024030 株式会社アドバンストサーキットテクノロジーズ 神奈川県厚木市恩名471番地 代理人 100071283 一色 健輔 (外3名) では、1/00 平11-220329 000217642 電気化学計器株式会社 東京都武蔵野市古祥寺北町 4 丁目13番14号 000001144 工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 599096805 永田 和之 茨城県つくば市梅園1丁目1番4 工業技術院 電子技術

第6部門(1)

出願人の名義変更

(平成13年6月12日(2001.6.12)発行)

2001- 21662 G	•	平11-192 平11-199	521 000001144 工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号	301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都千代田区職が関1丁目 3番1号
2001- 27598 G	101N 15/00	平11-199	405 00000444	1
1 :			435 (000001144 工業技術院長 東京都千代田区館が関1丁目 3番1号	301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都千代田区最が関1丁目 3番1号
2001- 33563 G	3/02 3/02	平11-204	325 000001144 工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号	301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都千代田区段が関1丁目 3番1号
2001- 66331 G	33/15	平11- 23	417 000001144 工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 000113470 ボーラ化成工業株式会社 静岡市弥生町6番48号 597134935 今村 亨 茨城県つくば市東1丁目1番 3 工業技術院生命工学工業 技術研究所内 代理人 100089244 遠山 勉 (外2名)	東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 000113470 ポーラ化成工業株式会社 静岡県静岡市弥生町6番48号 597134935

第6部門(1)

出願人の名義変更

(平成13年6月12日(2001.6.12)発行)

特許公開番号	分 類	識別記号	出願番号	旧出顧人及び代理人	新出願人及び代理人
2001 - 56340	G01N 33/566		平11-231401	工業技術院長	301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 396020800 科学技術振興事業団 埼玉県川口市本町4丁目1番 8号 代理人 100110168 宮本 晴視
2001- 59835	G01N 27/49		平11-234920	000001144 工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号	301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都千代田区職が関1丁目 3番1号

第6部門(2)

出願人の名義変更

(平成13年6月12日(2001.6.12)発行)

特 許 公開番号	Я	類	識別記号	出願番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人			
2001- 42363	G02 F	1/1368		2000-183286	000002325 セイコーインスツルメンツ株 式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁 目8番地 000001144 工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 代理人 100096286 林 敬之助	式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁 目8番地 301000011 経済産業省産業技術総合研究			
2001- 51245	G02F	1/035		2000-197663	ヒレリー・カビ・エ・システ	501029700 オプティカル・テクノロジー ズ・イタリア・ソチエタ・ペル・アツィオーニ イタリア国イー20126 ミラ ノ、ヴィアーレ・サルカ 222 代理人 100089705 社本 一夫 (外5名)			

第6部門(2)

出願人の名義変更 (平成13年6月12日(2001.6.12)発行)

特許公開番号	分 類	識別記号	出顧番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人
2001 - 51276	G02F 1/1337		2000-208722	工業技術院長	茨城県つくば市並木 4 -802- 205 597072464
2001- 56631	G03H 1/02		平11-233383	工業技術院長 東京都千代田区健が関1丁目 3番1号 598109017 市橋 太一 大阪府豊能郡豊能町光風台3 丁目3番16号 598109028 谷川 英夫 大阪府池田市伏尾台3丁目8 番28号 000108993 ダイソー株式会社	301000011 経済産業省産業技術総合研究所長東京都千代田区霞が関1丁目3番1号598109017 市構 太一大阪府豊能町光風台3丁目3番16号598109028 谷川 英夫 大阪府地田市伏尾台3丁目8番28号00108993 ダイソー株式会社 大阪市大阪市西区江戸堀1丁目10番8号 代理人 100060874 岸本 英之助 (外4名)
		上記	は出願公開前に	こ承継されたものである。	

-正誤 36-

第6部門(3)

出願人の名義変更

2001-4326 G06F 17/50 2000-3449 200001144

第6部門(4)

出願人の名義変更

	Harry							
特許公開番号	分類	識別 記号	出願番号	旧出顧人及び代理人	新出順人及び代理人			
2001- 60308	G11B 5/39		平11-235418	000001144 工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 代理人 100093296 小越 勇	301000011 経済産業省産業技術総合研究 所足 東京都干代田区電が関1丁目 3番1号 代理人 100093296 小越 勇			
	上記は出願公開前に承継されたものである。							

第7部門(1)

出願人の名義変更

特許公開番号	分類	識別記号	出願番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人
2001- 35509	H01M 8/02		平11-205309	工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 598134215 本間 格 茨城県つくば市梅園1丁目1 番4 工業技術院電子技術総 合研究所内 000002174	東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 598134215 本間 格 茨城県つくば市梅園1丁目1 番4 工業技術院電子技術総 合研究所内 000002174
2001- 35610	H01R 24/02		平11-211195	000006817 八木アンテナ株式会社 東京都千代田区内神田 1 丁目 6 番10号 593184396 小峰無線電機株式会社	安富 康男 000001122 株式会社日立国際電気 東京都中野区東中野三丁目14 番20号 593184396 小埠無線電機株式会社 神奈川県川崎市高津区久地251 番地 代理人 100058479 鈴江 武彦 (外5名)
		⊢ 2:	3.仕山頤 ◇閩前	心に承継されたものである。	

第7部門(1)

出願人の名義変更

(平成13年6月12日(2001.6.12)発行)

	山城八〇日极久人							
特許公開番号	分類	識別記号	出願番号	旧出顧人及び代理人	新出願人及び代理人			
2001- 52766	H01M 14/00	L #316	2000- 69561	工業技術院長東京都千代田区霞が関1丁目3番1号000155908株式会社林原生物科学研究所岡山県岡山市下石井1丁目2番3号代理人100074505池浦 敏明				
	上記は出願公開前に承継されたものである。							

-正誤 40-

第7部門(2)	正	誤	表		3年6月12日(2001.6.12)発行)
特 許 公開番号	分類	識別記号	出顧番号	Ē	呉	· Œ
2001- 53204	H01L 23/40		分割の表示	脱落		分割の表示 特願2000 — 59195の分割
	·			·	·	
			·			
-						
						·
上記は出願公開前に承継されたものである。						

出願人の名義変更 (平成13年6月12日(2001.6.12)発行)

2001- 28463 H01L 35/32	平1			東京都千代田区隆が関1丁目 3番1号 591045482 新エネルギー・産業技術総合 開発機構 東京都豊島区東池袋3丁目1 番1号
		i		代理人 100065215 三枝 英二
2001- 28464 HOIL 39/02	平1		東京都千代田区霞が関1丁目	301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号

出願人の名義変更

特 許 分類 公開番号	識別記号	出願番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人
2001- 35804 HOIL 21/265		平11-205858	000001144 工実技術院長 東京都1号 396020800 科埼氏田区成が関1日 3 86020800 科埼氏田区成が関1日 1 885 長塚雄・田田 1 1 885 長塚雄・田田 1 8 8 8 99101885 長塚雄・田田 1 8 8 99101885 長塚雄・田田 1 8 8 99101885 長塚雄・田田 1 8 8 99101885 八本 4 99101896 小茨雄・昭和 1 1 8 99101900 竹茨城・昭和 1 1 8 99101910 大つ工所の 1 1 8 99101911 大坂雄・昭和 1 1 8 99101911 大坂雄・田田 1 8 99101911 大坂雄・田田 1 8 99101912 小茨雄・田田 1 8 99101912 ・「大阪田田 1 8 9910191 ・「大阪田田 1 8 99101912 ・「大阪田田 1 8 9910191 ・「大阪田田 1 8 9910191 ・「大阪田田 1 8 9910191 ・「大阪田 1 9910191 ・「	東京都千代田区電が関1丁目 386020800 科学技術振興事業団 埼五県川 599101885 長端県工第中 699101885 長端県工第中 699101896 小倉県工所内 599101896 小倉県工所内 599101900 竹内県工新内 599101900 竹内県工所内 599101911 大つ業技術院電子技術 699101911 大司工所内 599101911 大司工所内 599101911 大司工所内 599101911 大司工所内 599101911 大司工所内 599101911 大司工所内 599101922 小林

出願人の名義変更 (平成13年6月12日(2001.6.12)発行)

特 許 公開番号	分類	識別記号	出願番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人
2001- 44187	H01L 21/31		平11-2182 13	株式会社フロンテック 宮城県仙台市泉区明通三丁目 31番地 代理人 100064908	000010098 アルプス電気株式会社 東京都大田区雪谷大塚町1番 7号 代理人 100064908 志賀 正武
2001- 44261	H01L 21/68		平11-287525	奇晶光電股▲ふん▼有限公司 台湾台南県台南科学工業園区 新市郷奇業路1号	
2001- 44499	H01L 33/00		平11-211222	工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 000116024 ローム株式会社 京都府京都市右京区西院溝崎 町21番地	東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 000116024

出願人の名義変更

(平成13年6月12日(2001.6.12)発行)

3# · III (-	山關八〇石我友文 () () ()						
特 許公開番号	分類	識別 出願番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人			
2001- 44500	H01L 33/00	平11-21122	3 000001144 工業技術院長 東京都千代田区銭が関1丁目 3番1号 000116024 ローム株式会社 京都府京都市右京区西院満崎 町21番地 代理人 100098464 河村 例	301000011 経済産業省産業技術総合研究 所長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 000116024 ローム株式会社 京都府京都市右京区西院講崎 町21番地 代理人 100098464 河村 別			
2001- 44646	H05K 5/00	平11-21367	1 000005429 日立電子株式会社 東京都千代田区神田和泉町 1 番地	000001122 株式会社日立国際電気 東京都中野区東中野三丁目14 番20号			
2001- 57448	H01L 35/34	平11-23071	5 000004293 株式会社ノリタケカンパニー リミテッド 愛知県名古屋市西区則武新町 3丁目1番36号 000001144 工業技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 代理人 100085361 池田 治幸 (外2名)	3 丁目 1 番36号 301000011 経済産業省産業技術総合研究			

第7部門(3)

出願人の名義変更 (平成13年6月12日(2001.6.12)発行)

23 - 127 3 (2		山原	ヘッカョ	发发文 (干燥)	0年 0 月 12日 (2001:0:12) 2cm		
特 許公開番号	分類	識別記号	出顧番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人		
2001- 16094	H03K 19/173		平11-18480 8	日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目7番1号	代理人 100071272		
2001 - 53513	H01P 11/00		平11-22 8 280	工集技術院長 東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 000002853	東京都千代田区霞が関1丁目 3番1号 000002853 ダイキン工業株式会社		
	しきコナ山1656人9日本に 元の後から もものったま						